## DIN 51086-2:2004-07 (D)

Prüfung von oxidischen Roh- und Werkstoffen für Keramik, Glas und Glasuren - Teil 2: Bestimmung von Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Er, Eu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nd, Ni, P, Pb, Pr, S, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, V, W, Y, Yb, Zn, Zr durch optische Emissionsspektrome trie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP OES)

Inhalt		Seite
Vorwort		2
1	Anwendungsbereich	3
2	Normative Verweisungen	4
3	Begriffe	5
4	Grundlagen des Verfahrens	5
5	Störungen	5
6	Bezeichnung	10
7	Geräte	10
8	Reinigung der Geräte	10
9	Reagenzien	11
10	Probenvorbehandlung	12
11	Durchführung der Messungen	13
12	Auswertung	15
13	Angabe der Ergebnisse	16
14	Präzision des Verfahrens	17
15	Prüfbericht	17
Anhang A	A (informativ) Verfahrenskenndaten für die Qualitätssicherung	18